HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN

STUDIENGANG TECHNISCHE INFORMATIK

Praktikum Elektrotechnik

Versuch 4

Grundlagen Digitaltechnik



Inhaltsverzeichnis

1	Logi	ische Spannungspegel-Bereiche	4
	1.1	Vorbereitungsaufgaben	4
	1.2	Wertetabelle NAND-Gatter	5
	1.3	Übertragungskennlinie eines TTL-Gatters	5
		1.3.1 Messaufgaben	6
		1.3.2 Auswertung	7
2	Bela	astung logischer Schaltungen	9
	2.1	Übung 1: Eingangskennlinie $I_e = f(U_e)$ eines TTL-Gatters	9
			9
		2.1.2 Auswertung	
	2.2		10
	2.2	,	11
		_	12
		2.2.2 Auswertung	LΔ
3	Sch	altzeiten von TTL-Gattern	13
	3.1	Übung 1: Schaltzeiten eines TTL-Gatters (74LS00)	13
		_ ,	14
		-	14
_	_		
4	•		15
	4.1	0	15
		4.1.1 Messaufgaben	
		4.1.2 Auswertung	15
5	Flip-	-Flop-Speicher	17
	5.1	Übung 1: RS-Flip-Flop	
	0.1	5.1.1 Auswertung	
		only manufactured and the second of the seco	٠,
	e rsuc l auteile	hsbeschreibung: Anlagen: Datenblatt 74LS00	

•	1	IC	Typ	74I	$_{2}S00$
•	_	\mathbf{I}	$\pm v \nu$	ITL	μ

- 2 Multimeter
- 1 Oszillograph
- 1 Widerstand $R = 51 \Omega$
- 1 Widerstand $R = 330\,\Omega$
- 1 Widerstand $R = 1.5 \,\mathrm{k}\Omega$
- 2 Widerstände $R = 2.2 \,\mathrm{k}\Omega$
- 1 Potentiometer $R=220\,\Omega$
- 1 Potentiometer $R=4.7\,\mathrm{k}\Omega$



• 2 Ein-/Ausschalter

Darstellung von Binärziffern: Die Binärwerte '0' und '1' werden bei der technischen Realisierung von Logikschaltungen durch zwei Spannungsbereiche dargestellt.

Für positive Logik gilt:

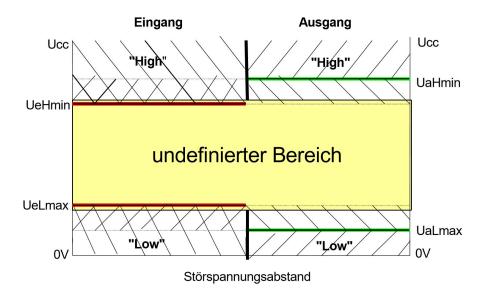
- logisch 1 entspricht 'High'-Potential
- logisch 0 entspricht 'Low'-Potential

Erklären Sie den Begriff "Worst-Case".

1. November 2018 3

1 Logische Spannungspegel-Bereiche

Logische Spannungspegel-Bereiche



 $U_{eH_{min}};\,U_{aH_{max}}:$ mindestens oder "Worst-Case"-Pegel für Logik. "1" $U_{eL_{min}};\,U_{aL_{max}}\colon$ maximaler oder "Worst-Case"-Pegel für Logik. "Ö" $U_{cc} = Versorgungsspannung$

1.1 Vorbereitungsaufgaben

Aufgabe 1: Was versteht man unter dem Gleichspannungs - Störabstand bei logischen Schaltungen? Wie berechnet man ihn? Bsp. für LS-TTL-Logik angeben.

Aufgabe 2: Berechnen Sie die Werte der Störabstände in der unten aufgeführten Tabelle. Annahme: $U_{cc} = 4.5 \,\mathrm{V}$

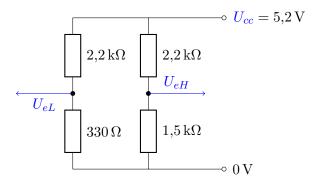
Aufgabe 3: Tragen Sie die fehlenden Werte in die Tabelle ein:

raktıkum	Technische	Informati	Hochschule Albstadt-Sigmaringen Albstadt-Sigmaringen University
ie			Albstadt-Sigmaringen University

Tabelle 1.1: Kenngrössen verschiedener Logikfamilien

	LS-TTL	HCHMOS	Advanced CMOS
VersorgSpg. U_{CC}		2 V - 6 V	2 V - 6 V
Eingangspegel			
U_{eHmin}			
Ausgangspegel:			
U_{aLmax}			
U_{aHmin}			
Störabstand			
"Low"			
"High"			
Arbeitstemperatur	$^{\circ}\mathrm{C}$ – $^{\circ}\mathrm{C}$	$^{\circ}\mathrm{C}$ – $^{\circ}\mathrm{C}$	$^{\circ}\mathrm{C}$ – $^{\circ}\mathrm{C}$

Eingangsspannungsvorgabe:



1.2 Wertetabelle NAND-Gatter

Messen Sie die Wertetabelle eines NAND-Gatters (74LS00), indem Sie die Ein- und Ausgangsspannungen protokollieren.

1.3 Übertragungskennlinie eines TTL-Gatters

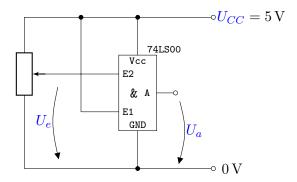
Vorbereitungsaufgabe: Wie wird bei einem TTL- Gatter ein unbeschalteter Eingang interpretiert? Begründen Sie dieses.



Tabelle 1.2: Wertetabelle NAND-Gatter

$U_a[V]$	$U_b[V]$	$U_y[V]$

Messschaltung:



1.3.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1: Übertragungskennlinie $U_a = f(U_e)$ eines TTL- Gatters (74LS00) aufnehmen.

Vorgaben / Einstellungen:

Versorgungsspannung $U_{cc} = 5 \text{ V}$

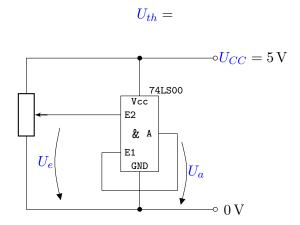
Eingangsspannung ${\cal U}_e$ nach Tabelle 1.3 vorgegeben.



Tabelle 1.3: Messwerte Messaufgabe 1

$U_e[{ m V}]$	$U_a[{ m V}]$
0,2	
0,4	
0,8	
0,9	
1,0	
1,1	
1,2	
1,3	
1,4	

Messaufgabe M2: Ermitteln Sie die Schaltschwelle Uth. Verbinden Sie dazu einen Eingang mit dem Ausgang des Gatters.



1.3.2 Auswertung

Auswertung A1: Zeichnen Sie die Kennlinie.

Auswertung A2: Ermitteln Sie aus der Übertragungskennlinie:

- a) Schaltschwelle(Umschaltspannung) U_{th}
- b) Kurvenpunkt mit der Verstärkung d Ua/d U
e=1; A1 (UeLmax, UaHmin), A2 (UeHmin, UaLmax).
- a) $U_{th} = 1.01 \,\text{V}$
- b) Der Kurvenpunkt entspricht dem Punkt bei U_{th}

1. November 2018 7

VERSUCH 1 E-Technik Praktikum Technische Informatik 1 Logische Spannungspegel-Bereiche



Auswertung A3: Warum kann die Schaltschwelle U_{th} bei invertierenden Gattern durch Zusammenschalten von Ein- und Ausgang ermittelt werden?

Auswertung A4: Warum weichen die ermittelten Kenngrößen von den Datenblattangaben ab?

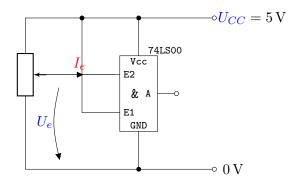
2 Belastung logischer Schaltungen

Vorbereitungsaufgaben: Was versteht man unter:

- a) Ausgangslastfaktor ("fan-out")
- b) Eingangslastfaktor ("fan-in")

2.1 Übung 1: Eingangskennlinie $I_e = f(U_e)$ eines TTL-Gatters

Messschaltung:



2.1.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1: Nehmen Sie die Eingangskennlinie $I_e = f(U_e)$ eines TTL- Gatters 74 LS00auf. Eingangsspannung mit Potentiometer vorgeben.



Tabelle 2.1: Messwerte Messaufgabe 1

$U_e[V]$	$I_e[\mu A]$
0,2	
0,4	
0,8	
1,0	
2,0	
2,4	
2,7	
3,0	
5,0	

2.1.2 Auswertung

Auswertung A1: Stellen Sie die Eingangkennlinie graphisch dar.

Auswertung A2: Wie groß sind die Eingangsströme bei den "Worst-Case" Eingangsspannungen?

Tabelle 2.2: "Worst-Case" Eingangsströme

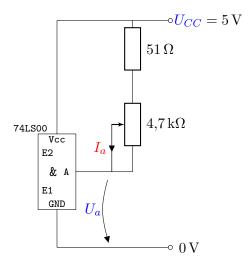
	$U_e[{ m V}]$	$I_e[mA]$
"Worst-Case" LOW		
"Worst-'Case" HIGHT		

2.2 Übung 2: Ausgangskennlinie eines TTL-Gatters (74LS00)

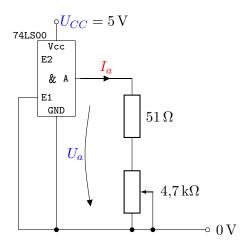
Messschaltung:

Messschaltung $U_A = \text{,low}$:





Messschaltung $U_A = \text{"high"}:$



2.2.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1: Nehmen Sie die Ausgangskennlinie $U_a = f(I_a)$ eines TTL(Transistor/Transistor Logik)-Gatters 74LS00 für low und für high-Pegel auf.

Vorgaben/Einstellungen:

Versorgungsspannung $U_{cc} = 5 \,\mathrm{V}$

Ausgang stufenweise, durch Ändern des Potentiometerwiderstandes, belasten.



Tabelle 2.3: Messwerte Messaufgabe 1

"Low" Pegel am Ausgang			"High" Pegel am Ausgang		
$U_a[{ m V}]$	$egin{aligned} oldsymbol{U_a}[ext{V}] & oldsymbol{I_a}[ext{mA}] \end{aligned}$		$U_a[{ m V}]$	$I_a[{ m mA}]$	

2.2.2 Auswertung

Auswertung A1: Stellen Sie die Ausgangskennlinien graphisch $dar(U_a = f(I_a))$.

Auswertung A2: Bestimmen Sie in LS-TTL- Einheiten:

- a) den maximalen Ausgangslastfaktor aus der Ausgangskennlinie $U_a = f(I_a)$ und der Eingangskennlinie $\underline{I_e} = f(\underline{U_e})$ (High und Low)
- b) den zulässigen (empfohlenen) Ausgangslastfaktor aus den Datenblattangaben. Warum ist es nicht ratsam ein Gatter mit dem maximal möglichem fan-out zu belasten?



3 Schaltzeiten von TTL-Gattern

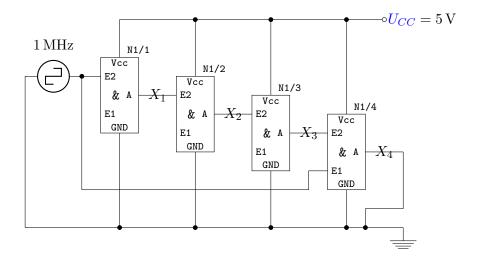
Vorbereitungsaufgaben: Erklären Sie:

- a) Anstiegszeit t_r
- b) Abfallzeit t_f

3.1 Übung 1: Schaltzeiten eines TTL-Gatters (74LS00)

Bei der Realisierung von taktgesteuerten Funktionseinheiten kommt des öfteren eine sogenannte spike-Schaltung zum Einsatz. Die hier vorgestellte Schaltung nutzt zur Impulserzeugung die Gatterlaufzeit aus.

Messschaltung: Spike-Schaltung:



Vorgaben/Einstellungen:

- Zum Messen die Tastköpfe benutzen und Masseleitung anschließen
- Versorgungsspannung $U_{cc} = 5 \text{ V}$
- \bullet Eingangssignal an X0 mit dem Frequenzgenerator vorgeben: $f = 1 \,\mathrm{MHz}; \,\mathrm{TTL}$ Ausgang verwenden, wenn vorhanden!
- Schaltung aufbauen
- Leitungsführung kurz halten



3.1.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1: Messen Sie die Signalverläufe von X1 und X2 mit dem Oszillograph. Bestimmen Sie:

```
Anstiegszeit t_r von X_2:
Abfallzeit t_f von X_2:
Signallaufzeiten für Gatter N1/2:
t_{pHL} (Ausgang high nach low):
t_{pLH} (Ausgang low nach high):
```

Tragen Sie die Signalverläufe X1 und X2 in ein zu erstellendes Zeitdiagramm ein.

Messaufgabe M2: Messen Sie die Signalverläufe von X1 und X4 mit dem Oszillograph und stellen Sie die Signalverläufe graphisch mit Zeitangabe (farbig) dar.

3.1.2 Auswertung

Zwischenaufgabe: Wie viele Ic's werden benötigt?

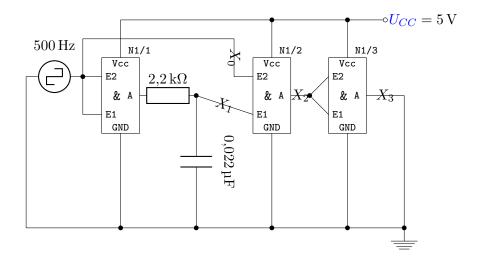
Auswertung A1: Vergleichen Sie die Messwerte mit den im Datenblatt angegebenen und erklären Sie eventuelle Abweichungen.



4 Impuls-Schaltung

4.1 Übung 1

Messschaltung:



Vorgaben/Einstellungen:

Versorgungsspannung $U_{cc} = 5 \text{ V}$ und Eingangssignal X0 mit dem Frequenzgenerator auf f = 500 Hz einstellen; TTL-Ausgang verwenden!

4.1.1 Messaufgaben

Messaufgabe M1: Messen Sie die Signale X0, X1 und X3 der Schaltung mit dem Oszillograph. Stellen Sie die Signalverläufe von X0, X1 und X3 in einer Zeichnung untereinander da.

Messaufgabe M2: Erklären Sie den Begriff Impulsdauer. Wie groß ist hier die Impulsdauer t_i des Ausgangssignals?

Messaufgabe M3: Bestimmen Sie die Schaltschwelle U_{th} des Gatters N1/2:

4.1.2 Auswertung

Auswertung A1: Beschreiben Sie die Funktionsweise der Schaltung mit Zeitablaufdiagramm und Funktionstabelle.

1. November 2018 15



Auswertung A2: Geben Sie eine Formel zur Berechnung der Impulsdauer $t_i = f(R, C, U_e)$ an.

Auswertung A3: Berechnen Sie t_i für obige Schaltung; Rechnen Sie mit der zuvor gemessenen Schaltschwelle U_{eth} . Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Messung.



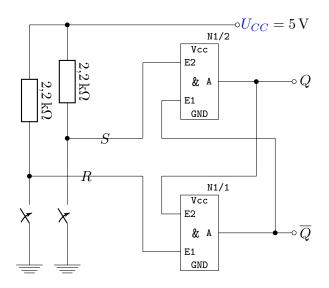
5 Flip-Flop-Speicher

5.1 Übung 1: RS-Flip-Flop

Ergänzen Sie nachfolgende Schaltung mit einem RS-Flip-Flop, aufgebaut aus NAND-Gattern.

Für die Eingänge des 'R'S- FF' gilt:

Setzen: S = 0Rücksetzen: R = 0



5.1.1 Auswertung

Auswertung A1: Bauen Sie die Schaltung auf.

Auswertung A2: Überprüfen Sie die Funktionstabelle (Spannungspegel eintragen).



Tabelle 5.1: Logiktabelle RS-FlipFlop

	Log	gischer Signa	Gemessene Spannung		
S	R	Q	\overline{Q}	Q	\overline{Q}
0	0				
0	1				
1	0				
1	1				

Auswertung A3: Welche Eingangssignalkombination ist undefiniert? Können Sie diesen Sachverhalt an der Schaltung nachweisen?